

Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK)

Corrensstraße 3
06466 Seeland/OT Gatersleben
Tel.: +49 (0)39482 50
Fax: +49 (0)39482 5139
E-Mail: info@ipk-gatersleben.de
Internet: www.ipk-gatersleben.de

Stand: 07. Mai 2019



Stiftungsrat
MinRat Thomas Reitmann
(Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft, LSA)
MinRätin Andrea Noske
(Bundesministerium für Bildung und Forschung)

Wissenschaftlicher Beirat
Vorsitzender:
Prof. Dr. Wilhelm Grissemer

Biologische Sicherheit
Dr. Jochen Kümlehn

Direktorium
Prof. Dr. Andreas Graner¹⁾
Geschäftsführender Direktor
Dr. Johannes Heilmann¹⁾
Administrativer Leiter
Prof. Dr. Jochen C. Reif
Prof. Dr. Thomas Altmann
Prof. Dr. Nicolaus von Wirén

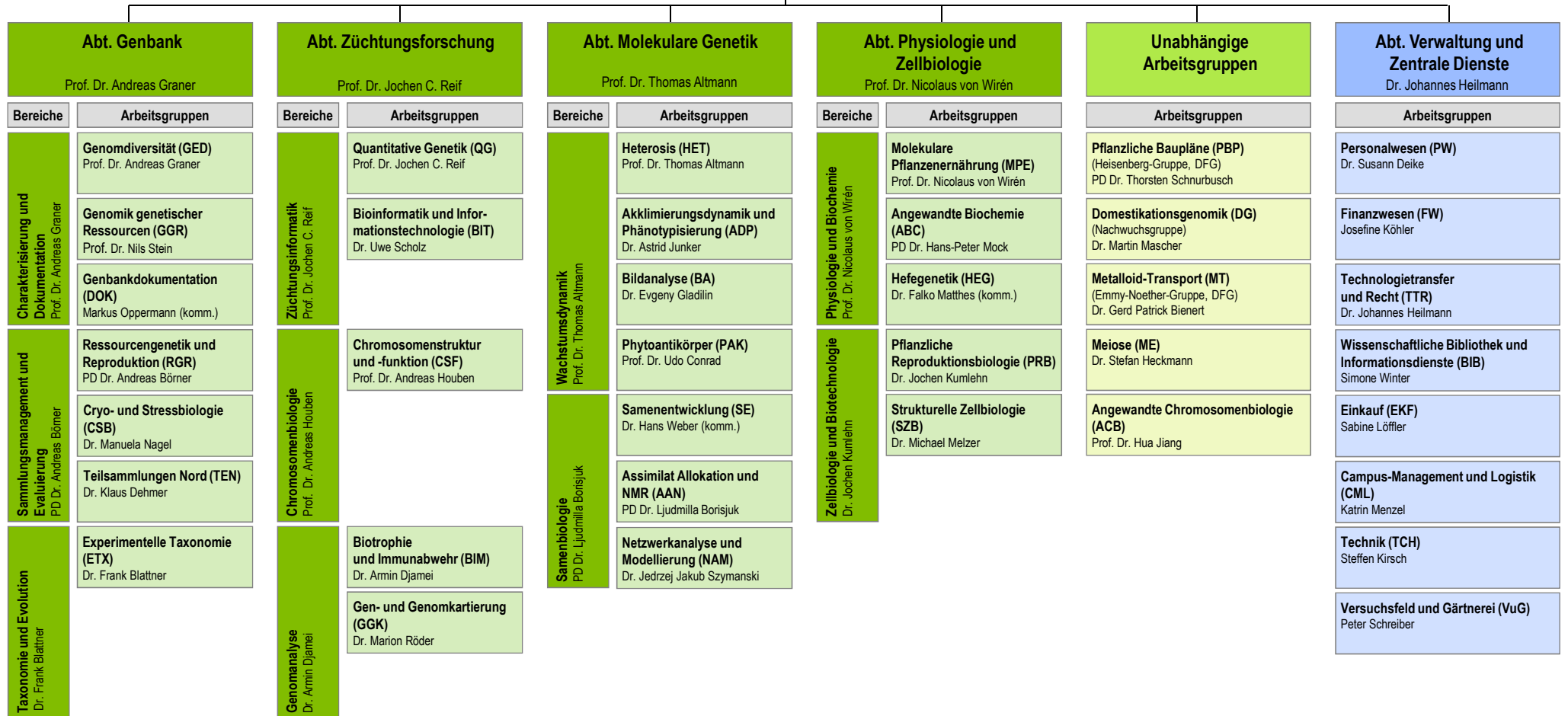
Arbeitsicherheit
Klaus Engelmann

Ombudsperson
Dr. Frank Blattner

Gleichstellung/Chancengleichheit
Dr. Rhonda Meyer, Gwendolin Schneider

Geschäftsstelle
Dr. Jens Freitag

Personalrat
Vorsitzender: Thomas Kruse



Bioinformatik

Koordination Biodiversitätsinformatik: Dr. Uwe Scholz
Koordination Systemanalyse und Modellierung: N. N.

Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK)

Corrensstrasse 3
D-06466 Seeland/OT Gatersleben
GERMANY
Tel.: +49 (0)39482 50
Fax: +49 (0)39482 5139
E-Mail: info@ipk-gatersleben.de
Internet: www.ipk-gatersleben.de

As of 07 May 2019



Board of Trustees
Thomas Reitmann
(Ministry of Science and Economics, Saxony-Anhalt)
Andrea Noske
(Federal Ministry of Education and Research)

Scientific Advisory Board
Chair:
Prof. Dr. Wilhelm Grissemer

Biological Safety
Dr. Jochen Kümlehn

Board of Directors
Prof. Dr. Andreas Graner¹⁾
Managing Director
Dr. Johannes Heilmann¹⁾
Administrative Director
Prof. Dr. Jochen C. Reif
Prof. Dr. Thomas Altmann
Prof. Dr. Nicolaus von Wirén

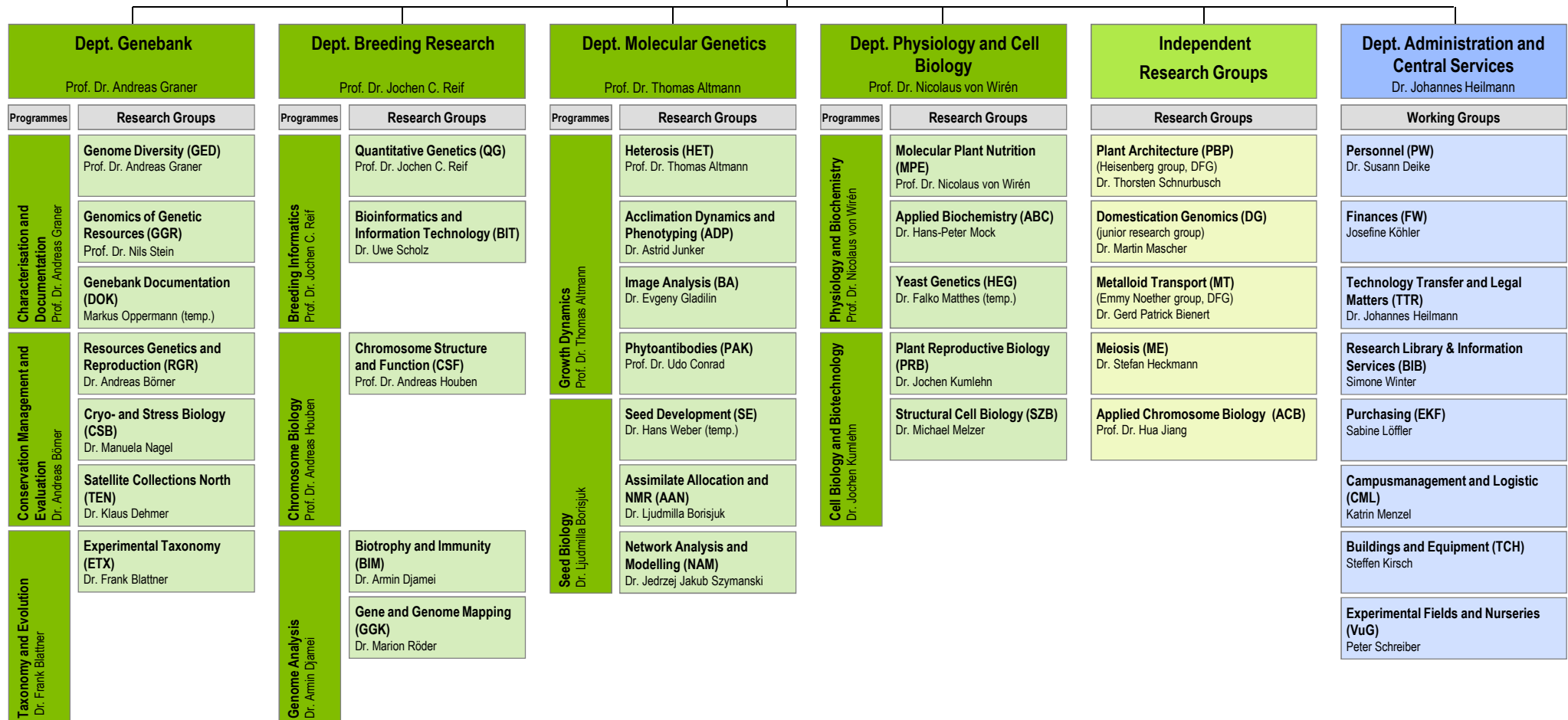
Safety at Work
Klaus Engelmann

Ombudsperson
Dr. Frank Blattner

Equal Opportunities
Dr. Rhonda Meyer, Gwendolin Schneider

Managing Office
Dr. Jens Freitag

Staff Council
Chair: Thomas Kruse



Bioinformatics

Coordination Biodiversity Informatics: Dr. Uwe Scholz
Coordination System Analysis and Modelling: N. N.